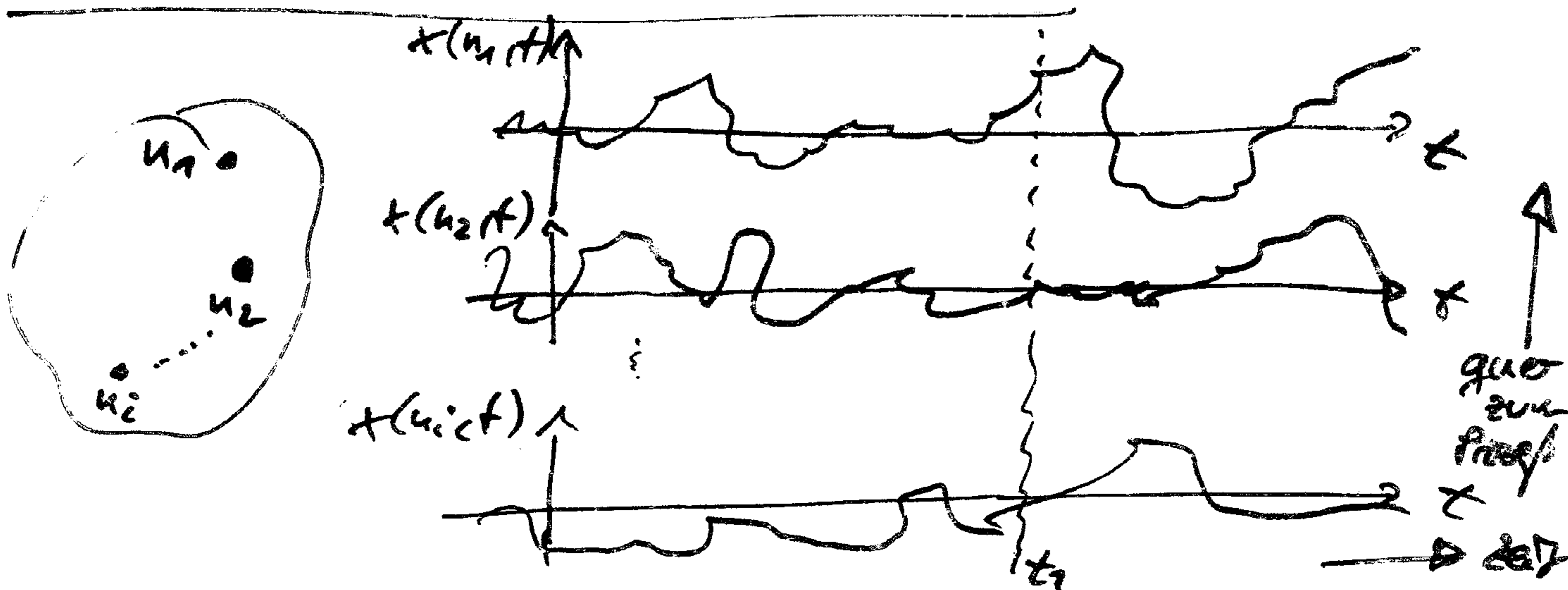


2.3. Stochastische Signale

2.3.1. Stochastischer Prozess



$x(u_i, t)$: Auswertfunktion eines stochastischen Prozesses

- z.B.:
- Schalldruck eines Diskettidespende
 - Rauchgasmessung an mehreren Widerständen

Interpretation:

1. Auswertfunktionen von t (längs zum Prozeß)
2. Familie von Funktionen mit Variablen u_i und t (quer zum Prozeß)
3. Zufallsvariable für festen Zeitpunkt t_1

Mathematische Beschreibung:

Vorteilungsdichtefunktion:

$$f_T(t_0, t) = \frac{dF_T(t_0, t)}{dt_0}$$

Vorteilungsfunktion:

$$F_T(t_0, t) = P[T(u, t) \leq t_0]$$

↓
Schwelle

Mathematische Beschreibung: (zeitabhängig!)

Erwartungswerte (= Scharmittelwert genau zum Preis)

• Mittelwert $m_x(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x(u_i, t)$
 $N = \text{Schargröße}$

$$= E \{ x(u_i, t) \}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_0 \cdot f_x(x_0, t) dx_0$$

• Momentenberechnung $E \{ x^2(u_i, t) \}$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x^2(u_i, t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_0^2 \cdot f(x_0, t) dx_0$$

• Varianz $\sigma^2(t) = E \{ x^2(u_i, t) \} - m_x^2(t)$

Autokorrelationsfunktion (AKF)

$$S_{xx}(t_1, t_2) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x(n_i, t_1) \cdot x(n_i, t_2)$$
$$= E \{ x(n_i, t_1) \cdot x(n_i, t_2) \}$$

$$\Rightarrow S_{xx}(t, t) = E \{ x^2(n_i, t) \}$$

Mittelwertbildung

Probleme Für Beschreibung (beobachtung) durch
Signal-Messungen:

- 1) unendlicher Zeitverlauf
- 2) nur wenige Messungen können noch
verfügt (\rightarrow Schätzfehler ist
problematisch!)

Abschlus:

3.2. Stationarität

Zufallsprozess ist unabhängig von t

• viele praktische Prozesse sind annähernd
statisch stationär:

→ Mittelwert und AKF sind unabhängig von t

Ergodizität

Schar- und Zeitmittelwert stimmen überein

⇒ ergodische Prozesse sind auch stationär!

(aber gilt nicht umgekehrt!)

2.3.3. Leistungsdichtespektren

$$F\{A_k F\} = L\{S\}$$

(schwach)
stationärer
Prozess

Leistungsdichtespektren

$$S_{xx}(\tau) = E\{x(t+\tau) \cdot x(t)\} \quad \longleftrightarrow \quad \Phi_{xx}(f)$$

AKF

LOS

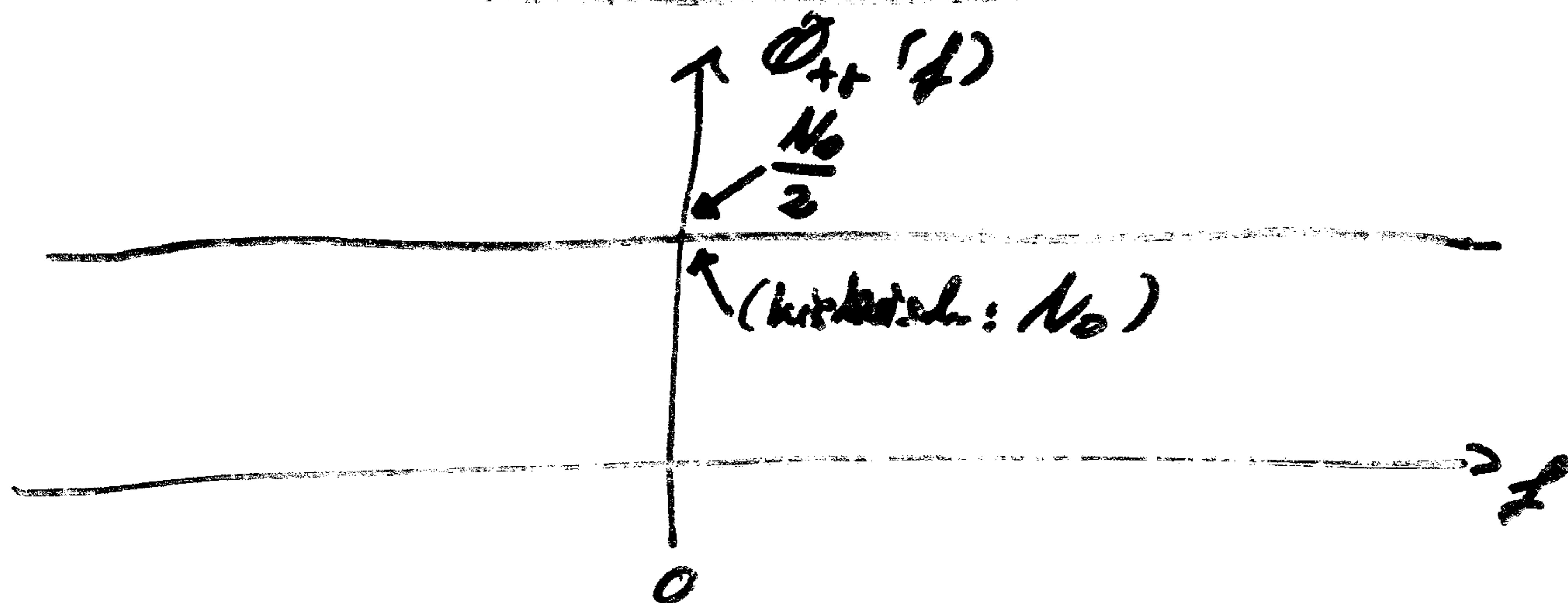
Wiener - Khintchine - Theorem:

$$\Phi_{xx}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(\tau) \cdot e^{j2\pi f\tau} d\tau$$

Eigenschaften:

- "Verteilung" der Leistung eines stochastischen Prozesses (Signals) im Frequenzbereich
- $\Phi_{xx}(f) \geq 0 \quad \forall f$
- Leistung: $\overline{v_x^2} + u_x^2 = S_{xx}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{xx}(f) df$

2.3.4 Weißes Rauschen



Konstante LOS!

N_0 : Rauschleistungsdichte

($\frac{N_0}{2}$ = zweiseitige Rauschleistungsdichte

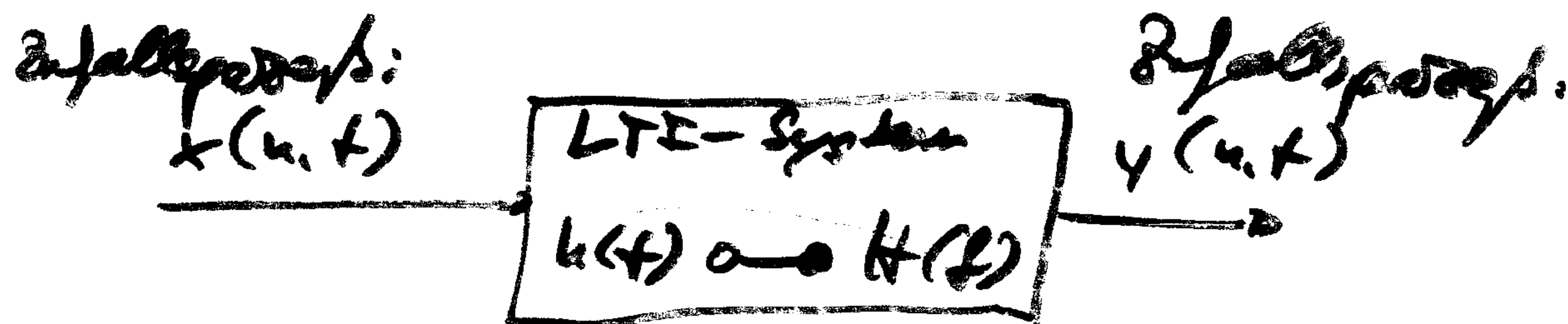
Wertach N_0 = einseitige Rauschleistungsdichte)

$$\text{AKF: } S_{xx}(\tau) = \frac{N_0}{2} \cdot \delta(\tau)$$

weiß: unkorreliertes Rauschen,

d.h. Werte im Abstand $\tau \neq 0$ können
nicht untereinander stehen!

2.3.5 Übertragung durch LTI-System



Annahme: (schmal / stationäre Zufallsprozesse !)

$$y(n, t) = x(n, t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(n, t) \cdot h(t - \tau) d\tau$$

! Erwartungswert bedarf keine

$$m_y = E \{ y(n, t) \} = m_x \cdot \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau$$

(Mittelwert)

$$S_{yy}(f) = S_{xx}(f) * S_{hh}(f)$$

(RKF)

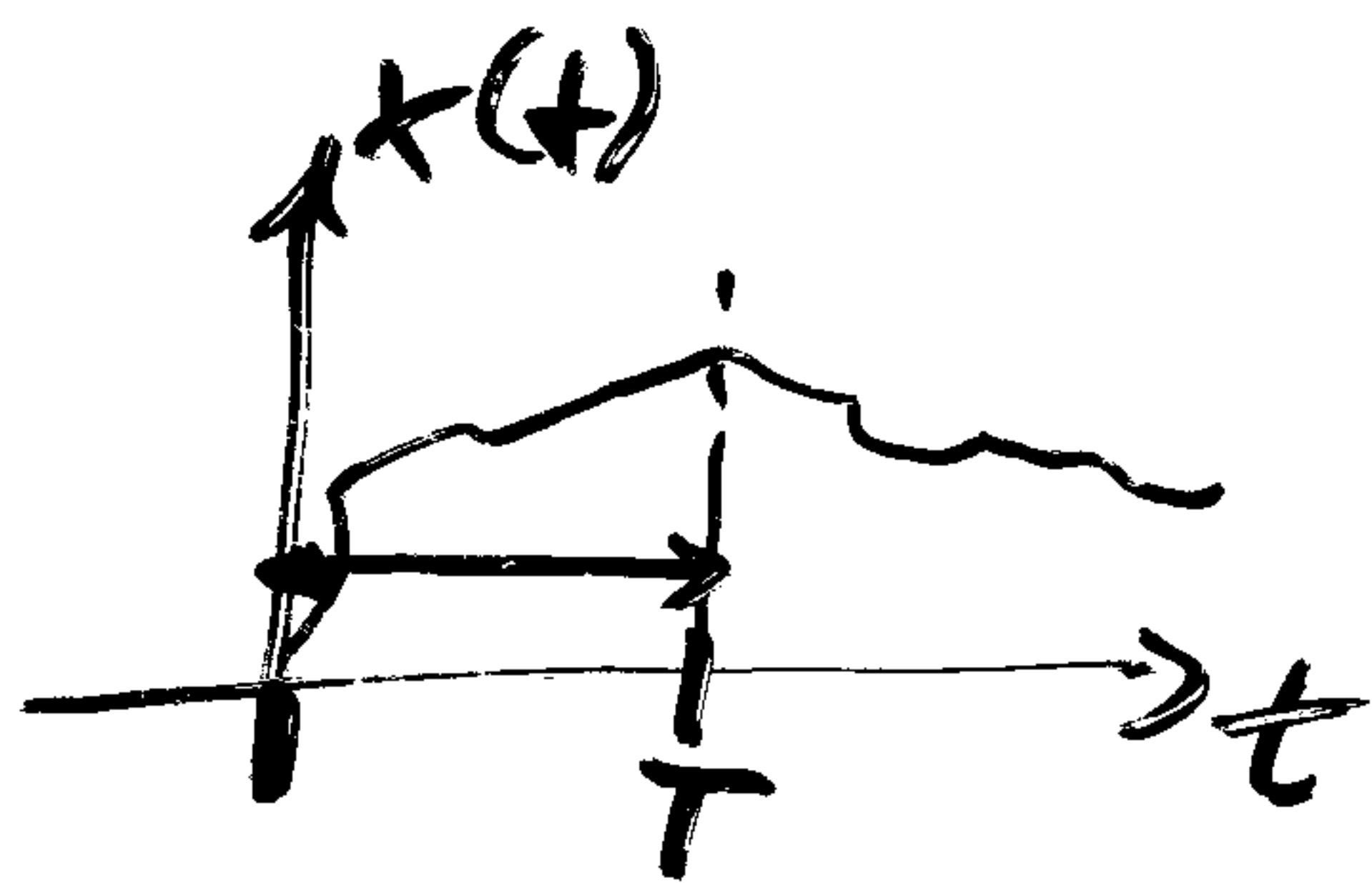


$$S_{yy}(f) = S_{xx}(f) \cdot |H(f)|^2$$

(LOS)

Übungsaufgabe

- Stationärer weißer Prozess mit $N_0/2$



$$y(t) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t-\tau) d\tau$$

gleiches
Mittelungs-
filter

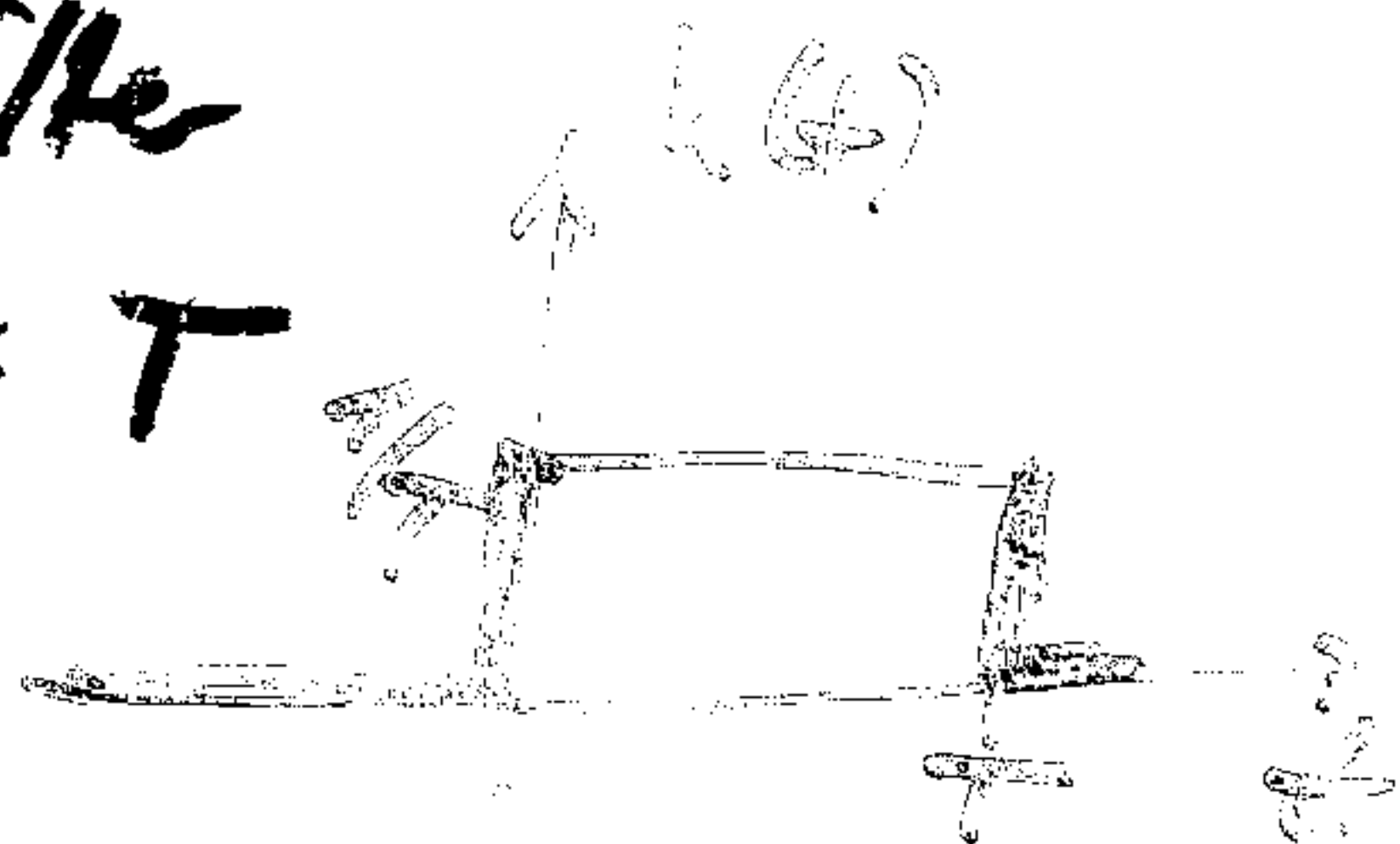
- a) Inputvarianz und Frequenzgang des Mittelungsfilters?

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau) \cdot h(\tau) d\tau$$

Faltung

Vergleich mit gleichem Mittelungsfilter

$$\rightarrow h(t) = \begin{cases} 1/T & \text{f. } 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

Fourier-Transf.

$$= \int_0^T \frac{1}{T} e^{-j2\pi ft} dt = -\frac{1}{j2\pi fT} e^{-j2\pi ft} \Big|_0^T$$

$$= -\frac{1}{j2\pi fT} (e^{-j2\pi fT} - 1)$$

$$= \frac{e^{-j\pi fT}}{j2\pi fT} (e^{+j\pi fT} - e^{-j\pi fT})$$

$$= e^{-j\pi fT} \cdot \frac{\sin(\pi fT)}{\pi fT} = \text{si}(\pi fT) \cdot e^{-j\pi fT}$$

b) RkF des Eingangsprozesses?

$$L_0 = N_0/2 \Rightarrow S_{++}(f) = \frac{N_0}{2} \cdot \delta(f)$$

c) Leistung des Eingangsprozesses innerhalb der Bandbreite $B = 2/T$?

$$\begin{aligned} \Phi_{++}(f) &= \frac{N_0}{2} \Rightarrow \text{Leistung} = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{++}(f) df \\ &= \int_{-1/T}^{1/T} \frac{N_0}{2} df \\ &= \frac{N_0}{2} f \Big|_{-1/T}^{1/T} = \frac{N_0}{T} \end{aligned}$$

d) RkF, LOS des Ausgangsprozesses?

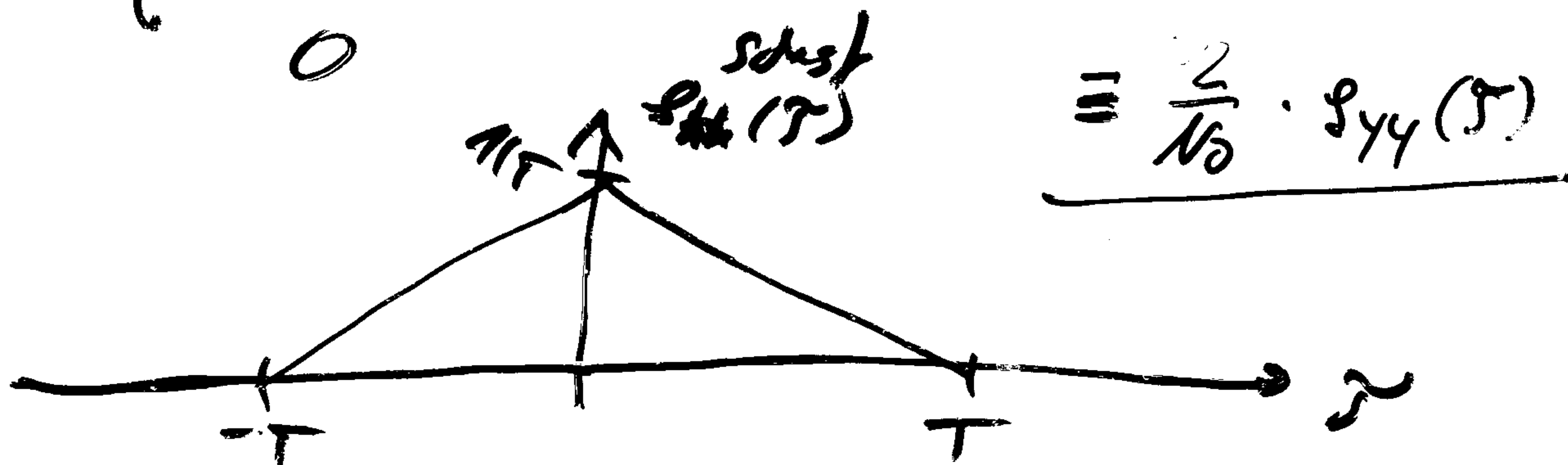
$$\begin{aligned} \text{LOS: } \Phi_{yy}(f) &= |H(f)|^2 \cdot \Phi_{++}(f) \\ &= |\sin(\pi f T) e^{-j\pi f T}|^2 \cdot \frac{N_0}{2} \\ &= \left| \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T} \right|^2 \cdot \frac{N_0}{2} \end{aligned}$$

$$\text{AKF: } S_{yy}(\tau) = S_{++}(\tau) + S_{uu}(\tau)$$

$$\begin{aligned} S_{uu}(\tau) &= h(\tau) * h^*(-\tau) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau+t) \cdot h^*(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T h(t+\tau) dt \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{T} \int_0^{T-\tau} \frac{1}{T} dt = \frac{T-\tau}{T^2} & \text{f. } 0 \leq \tau \leq T \\ \frac{1}{T} \int_{-\tau}^T \frac{1}{T} dt = \frac{T+\tau}{T^2} & -T \leq \tau \leq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{T-|\tau|}{T^2} & \text{f. } |\tau| \leq T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



$$\Rightarrow S_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} \cdot \delta(\tau) \cdot S_{uu}(t-\tau) dt$$

$$\begin{aligned} \text{Ausl. d. Erwartungswert} &= \frac{N_0}{2} S_{uu}(t) = \sqrt{\frac{N_0}{2T} \left(1 - \frac{1-t}{T}\right)} \quad \text{f. } |t| \leq T \\ &0 \quad \text{sonst} \end{aligned}$$

e) Gesamtleistung des Ausgangsstromes?

$$L_{\text{avg}} = S_{yy}(0) = \frac{N_0}{2T}$$

Nebenrechnung zu RkF $S_{yy}(f)$:

$$\begin{aligned} S_{yy}(f) &= S_{++}(f) * S_{uu}(f) \\ &= \frac{N_0}{2} \underbrace{\delta(f) * S_{uu}(f)}_{= S_{uu}(f)} \\ &= \frac{N_0}{2} \cdot S_{uu}(f) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow S_{uu}(f) = \frac{2}{N_0} \cdot S_{yy}(f)$$